

## SIMS 研究会 開催案内

日程 2018年11月14日(水) 午後1時～5時

場所 成蹊大学 **8号館 3階 8-301**

### 研究会内容

飛行時間型二次イオン質量分析とデータ解析のこれから  
～医療から工業材料まで～

13:00～13:05 講演者紹介

13:05～14:05

招待講演 「単純投影型 TOF-SIMS の開発と医療応用」 60分  
橋本浩行氏 (キャノン, 千葉大学客員教授)

14:05～14:40

招待講演 「TOF-SIMS を用いた有機物分析 (仮題)」 35分  
川島知子氏 (パナソニック)

休憩 14:40～15:00

15:00～15:45

招待講演 「TOF-SIMS を用いた材料・製品の機能研究」 45分  
岡本昌幸氏 (花王)

15:45～16:30

VAMAS プロジェクト説明

「AI/Machine learning application to Static-SIMS spectrum data analysis 」 45分  
青柳里果 (成蹊大学理工学部)

16:30～16:45 SIMS 22 の紹介

\* 最後の講演が変更となりました。

\* 会場が変更となりました (広い部屋に変更しました)。



●JR 中央線・総武線（東京メトロ東西線）

京王井の頭線 吉祥寺駅下車吉祥寺駅北口バスのりば1・2番より  
 関東バスで約5分／成蹊学園前下車・吉祥寺駅より徒歩約15分